

碳化物不均匀度测量 碳化物深度测量

产品名称	碳化物不均匀度测量 碳化物深度测量
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:TH15 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

产品详情

碳化物不均匀度测量 碳化物深度测量 使用扫描电子显微镜与其他设备的组合以实现多种分析功能。

在扫描电子显微镜上安装许多附件，可以实现一机多用，成为了一种快速、直观、综合性分析仪器。

图1

目前扫描电子显微镜的最主要组合分析功能

X射线显微分析系统，也就是能谱仪，EDS

主要用于元素的定性和定量分析，并可分析样品微区的化学成分等信息。

图2

背散射电子衍射系统，也就是结晶学分析系统，主要用于晶体和矿物的研究。

扫描电子显微镜组合分析功能，例如，显微热台和冷台系统，主要用于观察和分析材料在加热和；冷冻过程中微观结构上的变化。

拉伸台系统，主要用于观察和分析材料在受力过程中所发生的微观结构变化。

扫描电子显微镜与其他设备组合而具有的新型分析功能为新材料、新工艺的探索和研究起到重要作用。